



中華民國專利證書

發明第 I 637166 號

發明名稱：微分相位對比顯微系統與方法

專利權人：國立臺灣大學

發明人：駱遠、陳錫勳

專利權期間：自2018年10月1日至2037年11月13日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



107

年

10

月

1

日

